1.5μm帯励起光伝導アンテナのテラヘルツ波発生・検出特性

Characteristics of Terahertz Wave Emission and Detection using Photoconductive Antennas with 1.5 µm Excitation

⁰栗田 暢之、伊田 孝寛、加茂 喜彦 (パイオニア(株))

°Masayuki Kurita, Takahiro Ida, Yoshihiko Kamo (Pioneer Corp.)

E-mail: masayuki_kurita@post.pioneer.co.jp

1. はじめに

テラヘルツ時間領域分光 (THz-TDS) に代表され る THz システムを小型で安価に実現するためには、 通信分野での開発が盛んで低廉化している 1.5 μm帯 レーザー用の光学部品やデバイスの活用が有効であ る。そのためには、1.5 μm帯励起用の光伝導アンテ ナ (PCA) が必要である[1]。

我々は以前、800 nm 帯レーザー励起の PCA の光 伝導層である低温成長 GaAs (LT-GaAs) について検 討し、発生用には高いキャリア移動度が、検出用に は短いキャリア寿命が重要となることを示した[2]。

一方、1.5 μm 帯に感度を持つ In_{0.53}Ga_{0.47}As 光伝導 層は GaAs と比較して電気抵抗が低いため、PCA に 用いるには高抵抗な光伝導層を得ることも必要条件 である。

本研究では、InP 基板上に成長させた In_{0.53}Ga_{0.47}As 光伝導層について、高いキャリア移動度を重視した、 高結晶性かつ高抵抗な高温成長層と、短いキャリア 寿命を重視した、低結晶性かつ高抵抗な低温成長層 の2種類を作製し、この2つの光伝導層を用いたPCA について、それぞれ THz 波発生・検出特性を評価す ることで、800 nm 帯励起 PCA 用光伝導層の物性に 関する指針の In_{0.53}Ga_{0.47}As 光伝導層への適用可能性 を検証したので報告する。

2. 実験

高温成長(H) と低温成長(L) のそれぞれの光伝 導層上に、ダイポールアンテナ(ギャップ長10 µm、 ギャップ幅40 µm、アンテナ長90 µm)を形成して PCA を作製した。

THz 波の発生・検出評価には、1.56 μm フェムト秒 ファイバーレーザー (Menlo Systems 社製:パルス幅 70 fs 以下、繰り返し周波数 100 MHz)を励起光源と した THz-TDS を使用した。発生に用いた PCA へは 正弦波のバイアス電圧(30 Vp-p)を印加した。測定 した THz 波時間波形をフーリエ変換し、スペクトル およびダイナミックレンジ DR(ω)を導出した。

$$DR(\omega) = 10 \log_{10} \frac{I(\omega)}{N(\omega)}$$

ここで、I(ω)は、検出された THz 波の強度、N(ω)は

(1)

THz 波が発生していない時の検出ノイズである。

3. 結果

Fig.1にTHz 波発生と検出に用いた各 PCA に対す る THz スペクトルを示す。また、Table I に各 PCA に対して、ノイズ、DR(0.5 THz)、時間波形の振幅値 を示す。THz 波の発生に高温成長層の PCA を使用し、 検出に低温成長層の PCA を使用した時に DR(0.5 THz)が最大となった。

4. まとめ

1.5 μ m 帯励起 PCA の $In_{0.53}Ga_{0.47}$ As 光伝導層におい ても、800 nm 帯励起 PCA 用光伝導層の物性に関す る指針が適用可能であることが確認された。THz 波 発生には高温成長層が有効であり、検出には低温成 長層が有効である。



Fig. 1. THz spectra of PCAs with respective grown layers. H=high-temperature-grown layer, L=low-temperature-grown layer.

 Table I. THz characteristics of PCAs with respective grown layers.

Emitter	Detector	Noise (dB)	DR(0.5 THz) at 30 Vp-p (dB)	Amplitude at 30 Vp-p (Vp-p)
Н	L	-82.5	48.0	5.1
L	L	-82.5	42.7	3.1
Н	Н	-81.5	35.2	1.7
L	Н	-81.5	30.5	1.1

参考文献

R.J.B. Dietz et al., Opt. Express 22 (16), 19411 (2014).
 Y. Kamo et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53, 032201 (2014).